Se	Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/085,607	HAYASHI ET AL.
Examiner	Art Unit
Monica Lewis	2822

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
257	79,80,84	4/29/2005	ML
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
			0
<u> </u>			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
EIC Search	4/29/2005	ML
East Search	4/29/2005	ML